### Contrôle statistique de qualité

Mitra Fouladirad

Capabilité - Echantillonnage

**Définition:** On appelle "specifications" un couple de valeurs (USL, LSL) entre lesquelles doit se trouver la grandeur mesurable X concernée. On les appelle aussi "tolérances inférieure et supérieure".

On se fonde sur l'hypothèse (forte!) que ces mesures suivent une loi gaussienne  $\mathcal{N}(m,\sigma^2)$ , les paramètres devant être estimés sur des échantillons. De fait, dans des cas assez rares, l'hypothèse gaussienne n'est pas utilisée, mais par exemple il arrive parfois que l'on utilise des lois du type

$$\mathbb{P}(X \ge x) = e^{-e^{-x}}$$

En général, on voudrait que m soit l'objectif idéal et  $m=\frac{USL+LSL}{2}$ 

Le but des cartes est de donner un moyen qui permette de mesurer le risque de produire des objets défectueux (non conformes), i.e.  $X_j$  n'appartient pas à [USL, LSL]. D'où l'importance de maîtriser l'usage de la loi gaussienne et des tables afférentes

**Définition:** On dit qu'un procédé est "stable" s'il a été suffisamment testé et corrigé pour que la suite des mesures  $(X_i)_{i\geq 1}$  suive une loi gaussienne.

Au vu des échantillons préalables, on admet que

- la loi est gaussienne,
- la suite des moyennes  $(X_i, i = 1, \dots, n)$  est stable,
- la suite des étendues

$$(R_i = \max_j(X_i^j) - \min_j(X_i^j), i = 1, \dots, n)$$
 ou des écarts-types  $(s_i)$  est stable.

#### Estimation de $\sigma$

$$\begin{array}{l} -\text{si } n \leq 10 \ \widehat{\sigma} = \frac{1}{d_2(n)} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i \\ -\text{si } n \geq 10 \ \widehat{\sigma}^2 = \frac{1}{c_4(n)} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s_i \\ c_4(n) = \sqrt{\frac{2}{n-1}} \frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)} \end{array}$$

### Capabilité

**Définition:**  $C_p = \frac{USL-LSL}{6\sigma}$ 

**Interpretaion:** Si  $C_p = 1$  et  $m = T_0 = \frac{USL + LSL}{2}$  alors on

obtient la proportion de défectueux suivante :

$$p_d = \mathbb{P}(X \le LSL) + \mathbb{P}(X \ge USL) = \Phi(-1) + 1 - \Phi(3) = 0.0024$$

Si  $C_p > 1$ , on a une proportion de défectueux moins de 0.0024, Si  $C_n < 1$ , on a une proportion de défectueux plus de 0.0024, ce qui n'est pas acceptable.

Les praticiens aiment bien que  $C_p = 1.33$  ce qui correspond à  $\frac{USL-m}{\hat{\sigma}}=4$  et à une proportion de défectueux de 6 pour 100



### Autres indices de capabilité

**Définition:**  $C_{pk} = \min(\frac{USL - \bar{X}}{3\widehat{\sigma}}, \frac{\bar{X} - LSL}{3\widehat{\sigma}})$ ,  $C_{pu} = \frac{USL - \bar{X}}{3\widehat{\sigma}}$  et  $C_{pl} = \frac{\bar{X} - LSL}{3\widehat{\sigma}}$ 

**Proposition:**  $C_p = C_{pk} \Leftrightarrow \bar{X} = T_0$  plus précsisément

$$C_p - C_{pk} = \frac{|T_0 - \bar{\bar{X}}|}{3\widehat{\sigma}}$$

Interprétation probabiliste de  $C_{pk}$ : en acceptant l'hypothèse gaussienne avec les paramètres estimés, et si  $C_{pk} \geq 2.5$ , alors  $\mathbb{P}(\{X \leq LSL\} \cup \{X \geq USL\}) \leq 2(1 - \Phi(3C_{pk}))$  Capabilité théorique:  $C_p^{th} = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$  Capabibilité expérimental  $C_p^{exp} = \frac{USL - LSL}{6\widehat{\sigma}}$  alors  $C_p^{th} = \frac{\widehat{\sigma}}{\sigma}C_p^{exp}$  sachant que  $n(k-1)\widehat{\sigma}^2 \sim \chi^2(n(k-1))$  la table de  $\chi^2$  peut être utilisée pour un test d'égalité.

### Echantillionnage

- Un protocole de prélèvement spécifique
- Pour définir des règles de décisions permettant l'acceptation ou le refus d'un lot.
- Dans le but de ne mettre en fabrication que des produits de base sans défaut.

Le contrôle à 100% peut être impossible (frais de contrôle trop élevé, contrôle destructif, . . .) ou avantageusement remplacé par un contrôle par échantillonnage.

On considère des lots de produit, sur chaque lot on prélève un ou plusieurs échantillons que l'on contrôle afin d'estimer la qualité du lot. Le lot est ensuite accepté ou refusé.

- But est de rejeter des lots pas d'estimer la qualité
- Pas une mesure de qualité, même si tout va bien et des lots identiques certains lots rejetés
- Contrôle des procédés (carte) contrôle et améliore la qualité pas l'échantillonnage
- comme un audit

#### Utile dans les cas suivants

- Le test est destructif
- Le coût de 100% d'inspection est élevé
- 100% d'inspection impossible
- Beaucoup de produit à inspecter
- Fournisseur a un excellent histoire de qualité
- Risque élevé

Les avantages suivants par rapport à 100% d'inspection

- moins cher
- réduit dommage
- applicable pour les tests destructibles
- Peu de personnel
- réduit l'erreur due à l'inspection
- Risque élevé

Les inconvénients suivants par rapport à 100% d'inspection

- Le risque d'accepter un mauvais et rejeter un bon
- Peu d'information est obtenue
- nécessite une planification

# Les paramètres à définir

- échantillon: taille des échantillons et nombre, méthode de prélèvement de l'échantillon. On parle de plan d'échantillonnage simple (1 échantillon de n éléments), double (2 échantillons), multiple (m échantillons) ou progressif (m échantillons de 1 éléments).
- le modèle statistique utilisé : en général loi binomiale ou loi de Poisson
- le critère ou les critères d'acceptation si contrôle par attributs (normal, réduit et renforcé).
- ce que l'on fait des éléments non conformes. Leur enlèvement du lot améliore la qualité du lot.

# Type de lots préférable

- homogène,
- grand,
- Conforme aux critères du client et du fournisseur

#### Notions de base

- La qualité effective d'un lot notée p: la proportion de pièces non conformes qu'il contient.
- c: le critère d'acceptation
- la courbe d'efficacité d'un plan d'échantillonnage (CE): représente les probabilités d'acceptation d'un lot en fonction de la proportion p de pièces non conformes qu'il contient. La courbe d'efficacité idéale est celle qui accepte tous les lots ayants une qualité effective p meilleure qu'un critère d'acceptation c et qui refuse tous les autres.

Définition: Un plan de contrôle est une modalité de prélèvement qui permet de définir une règle de décision pour accepter ou rejeter un lot.

Il est déterminé par un couple (n,c) où n est la taille du prélèvement et c est le seuil tel que si le nombre de non conformes  $X \leq c$  le lot est accepté, sinon, il est rejeté.

Soit un lot de N pièces, on en prélève n au hasard. On suppose p la proportion de non conformes (la "qualité" du lot),  $p \in [0,1]$ , et n très petit devant N. Cette hypothèse permet d'assurer que le tirage sans remise n'affecte pas la proportion p.

Que se passe-t-il puisqu'en fait on ne connait pas p? On étudie  $P_a: p \to \mathbb{P}(X \leq c)$  Le graphe de cette fonction s'appelle la "courbe d'efficacité" à tracer à n et c fixés. Selon l'approximation choisie, on obtient l'une des deux fonctions:

$$P_a: p \to \sum_{k=0}^{c} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$P_a: p \to \sum_{k=0}^{c} e^{-np} (np)^k / k!$$

La fonction  $P_a$  vaut 1 en 0, est nulle en 1, est décroissante pour tout (n,c).

Soit (p,n) fixés, alors si c augmente,  $P_a(p)$  augmente aussi, le contrôle est moins sélectif.



Soit (p,n) fixés, alors si n augmente, $P_a'(p)$  est de plus en plus négative et  $P_a$  décroit plus rapidement.

- Le niveau de qualité acceptable p<sub>1</sub> (NQA) caractérise le pourcentage d'éléments non conformes que l'on peut tolérer dans un lot.
- Le niveau limite de qualité toléré  $p_2$  (NQT) caractérise le pourcentage d'éléments non conformes que l'on ne veut pas dépasser dans un lot.
- Le risque fournisseur, noté  $\alpha$  représente la probabilité de rejeter un lot de qualité acceptable (mieux que NQA).
- Le risque client, noté  $\beta$  représente la probabilité d'accepter un lot de qualité inacceptable (moins bon que NQT).
- Il existe des tables qui permettent de déterminer la taille des échantillons et le critère d'acceptation en fonction de la taille des lots, des niveaux de qualité acceptable NQA et toléré NQT et des risques clients et fournisseurs.

**Définition:** NQA, "niveau de qualité acceptable", est le sup des p "acceptables" pour un risque fournisseur  $\alpha$  donné:  $\forall p \leq NQA, \ \mathbb{P}(X>c) \leq \alpha.$ 

#### **Proposition:**

$$\sup_{p \le NQA} (1 - P_a(p)) = 1 - P_a(NQA)$$

La condition à vérifier par le fournisseur sur le plan d'échantillonnage est que (n,c) doit être tel que

$$1 - P_a(NQA) \le \alpha$$

Remarquons que l'on peut ne pas avoir l'égalité car la variable aléatoire X est à valeurs entières.

**Définition:** NQL, "niveau de qualité limité", est l'inf des p "tolérés" pour un risque client  $\beta$  :

$$\forall p \ge NQL, \ \mathbb{P}(X \le c) \le \beta.$$

#### **Proposition:**

$$\sup_{p \ge NQL} (P_a(p)) = P_a(NQL)$$

La condition à vérifier ar le client sur le plan d'échantillonnage est que (n,c) doit être tel que

$$P_a(NQL) \le \beta$$

Remarquons que l'on peut ne pas avoir l'égalité car la variable aléatoire X est à valeurs entières.

Remarquons que la prise de décision ne dépend pas de la taille du lot. Néanmoins, on introduit la notion de criticité. Et selon la criticité requise (niveau de contrôle plus ou moins sévère) et selon la taille des lots, des lettres codes sont proposées qui recommande la taille de l'échantillonnage eu égard aux NQA et NQL fixés.

Non conformité critique : non conformité qui, d'après le jugement et l'expérience, est susceptible de conduire à un manque de sécurité ou à des risques d'accidents pour les utilisateurs, le personnel d'entretien, ou ceux qui dépendent du produit en question, ou bien une non conformité qui, d'après le jugement et l'expérience, pourrait empêcher l'accomplissement de la fonction du produit. NQA = 0.01.

Non conformité majeure : non conformité qui, sans être critique, risque de provoquer une défaillance ou de réduire de façon importante la possibilité d'utilisation du produit pour le but qui lui est assigné. NQA = 0.025.

Non conformité mineure : non conformité qui ne réduira vraisemblablement pas beaucoup la possibilité d'utilisation du produit pour le but qui lui est assigné ou qui traduit, par rapport aux normes établies, NQA = 0.04.

## Contrôle simple

- Soit un un lot de taille N,
- $\bullet$  on prélève un échantillon de taille n avec taux de conformité acceptable p
- on examine une à une les pièces
- Soit d le nombre de défectueux dans les n,
- Accepter le lot si  $d \le c$ , sinon le refuser.
- La courbe d'efficacité nous donne la probabilité d'acceptation
- Soit *d* suit une loi binomiale:

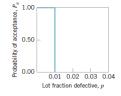
$$P_a = \mathbb{P}(d \le c) = \sum_{d=0}^{c} \frac{n!}{(n-d)!d!} p^d (1-p)^{n-d}$$

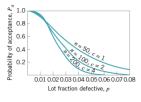


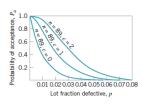
### Contrôle simple

Plan n = 89, c = 2

Fraction Defective, p	Probability of Acceptance, $P_a$
0.005	0.9897
0.010	0.9397
0.020	0.7366
0.030	0.4985
0.040	0.3042
0.050	0.1721
0.060	0.0919
0.070	0.0468
0.080	0.0230
0.090	0.0109

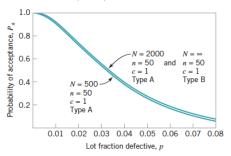




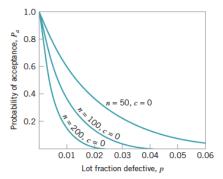


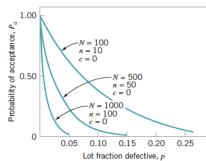
# Courbe d'efficacité type A et B

- Courbe d'efficacité type A: hypothèse  $d \sim \mathcal{H}G(p,q)$
- Courbe d'efficacité type B: hypothèse de grande taille  $d \sim \mathcal{B}(n,p)$  ou Poisson



### Courbes





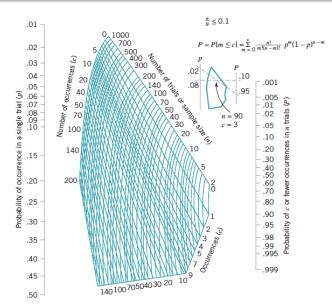
#### Les erreurs

$$1 - \alpha = \sum_{d=0}^{c} \frac{n!}{(n-d)!d!} p_1^d (1 - p_1)^{n-d}$$
$$\beta = \sum_{d=0}^{c} \frac{n!}{(n-d)!d!} p_2^d (1 - p_2)^{n-d}$$

Le but est de trouver n et c pour  $\alpha$ ,  $\beta$ , p donnés.

Sur une graphe binomiale nous allons relier les points  $p_1$  à  $1-\alpha$  et  $p_2$  à  $\beta$  pour obtenir n et c. par exemple  $p_1=0.01$ ,  $\alpha=0.05,\ p_2=0.06,\ \beta=0.1,$ 

### Courbes



# QMAC (AOQ anglais), ATI

QMAC: la qualité moyenne après contrôle (AOQ : Average outgoing quality)

Dans le lot de taille N où tous les défecteux sont remplacés par des bons après inspection, nous avons

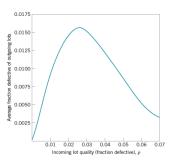
- n produits inspectés, si défectueux ils sont remplacés après inspection
- N-n produits restant, si le lot est rejeté, ne contenant plus de défectueux
- N-n produits, si le lot est accepté, contenant p(N-n) défectueux

$$QMAC = \frac{P_a p(N-n)}{N} \simeq P_a p$$

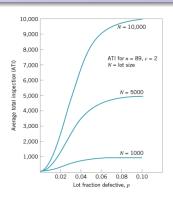
Nombre moyen total d'inspection (ATI: Average total inspection)

$$ATI = n + (1 - P_a)(N - n)$$

### QMAC, ATI



$$n = 89$$
,  $c = 2$ .



### Contrôle simple

Les règles de contrôle que nous venons d'envisager consistaient, dans le cas qualitatif par exemple, à :

- prélever dans le lot un échantillon de n pièces que l'on examine une à une,
- Soit d le nombre de défectueux dans les n,
- Accepter le lot si  $d \le c$ , sinon le refuser.
- Il peut être judicieux d'envisager d'autres types de règles de contrôle,
- l'on accepte le lot si le résultat d'un premier échantillon est bon, qu'on le refuse si ce résultat est mauvais, et qu'on examine un deuxième échantillon si ce résultat est moyen, de manière à confirmer d'une façon ou d'une autre la première opinion qu'on avait pu former.

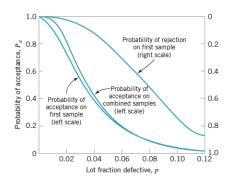


### Le contrôle double

- ullet consiste à prélever deux lots de tailles  $n_1$  et  $n_2$
- le nombre d'acceptation  $c_i$ , i = 1, 2,
- le nombre de défectueux  $d_i$  pour l'échantillon i = 1, 2,
- si  $d_1 \leq c_1$  lot accepté
- si  $d_1 \ge c_2$  lot rejeté
- ullet si  $c_1 < d_1 \le c_2$ , deuxième tirage de taille  $n_2$ ,
  - si  $d_1 + d_2 \le c_2$  lot accepté
  - sinon rejeté.
- pour les calculs, indépendance de  $d_1$  et  $d_2$
- $P_a = P_a^1 + P_b^2 = \mathbb{P}(d_1 \le c_1) + \mathbb{P}(c_1 < d_1 \le c_2, d_1 + d_2 \le c_2)$
- peut réduire le nombre total d'inspection par rapport au contrôle simple



### Courbe d'efficacité



## Nombre moyen de pièces prélevées, ASN

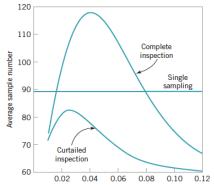
ASN: average sample number, en anglais. Il est clair que lors d'un plan simple (n,c) on prélève n pièces dans le lot. En revanche, dans le cas d'un plan double  $(n_1,c_1)$ ,  $(n_2,c_2)$  ce nombre de pièces prélevées devient aléatoire, c'est alors une variable aléatoire Y dont on peut calculer l'espérance, d'où ce nombre moyen annoncé : on prélève a priori au moins  $n_1$  pièces, ensuite on en prélève  $n_2$  sur l'évènement  $X_1 \in [c_1+1,c_2]$ .

## Courbe de taille moyenne d'échantillon ASN

Taille moyenne d'échantillon (ASN :Average Sample Number Curve)

$$ASN = n_1 P_I + (n_1 + n_2)(1 - P_I) = n_1 + n_2(1 - P_I)$$

 $P_I$  la probabilité de décider à base du premier échantillon.  $P_I = P(\text{accepter le lot avec } n_1) + P(\text{rejeter le lot avec } n_1)$ 





#### Le contrôle double

$$ASN = n_1 + \sum_{j=c_1+1}^{c_2} p(n_1, j) [n_2 P_L(n_2, c_2 - j) + \frac{c_2 - j + 1}{p} P_M(n_2 + 1, c_2 - j + 2)]$$
(1)

 $p(n_1, j)$  est la probabilité d'observer exactement j défectueux dans l'échantillon, de taille size  $n_1$ ,

 $P_L(n_2,c_2-j)$  est la probabilité d'observer au plus  $c_2-j$  défectueux dans l'échantillon, de taille  $n_2$ ,

 $P_M(n_2+1,c_2-j+2)$  est la probabilité d'observer  $c_2-j+2$  défectueux dans l'échantillon, de taille  $n_2+1$ 



#### Le contrôle double

Définition: QMAC est l'espérance de la variable aléatoire égale à la proportion de pièces défectueuses dans les lots acceptés lorsque, après contrôle de l'échantillon, on a réparé ou remplacé les pièces non conformes. (On dit que l'on a effectué une inspection rectifiante).

#### Le contrôle double

- Le contrôle double avec paramètres  $p_i$ ,  $\alpha$  et  $\beta$  fixé, voir tables
- De plus,

$$QMAC = \frac{P_a^1 p(N - n_1) + P_a^2 p(N - n_1 - n_2)}{N}$$

$$ATI = n_1 P_a^1 + (n_1 + n_2) P_a^2 + (1 - P_a) N$$

Le contrôle multiple : consiste à prélever plusieurs lots et faire comme dans le cas de contrôle double On peut utiliser aussi des plans d'échantillonnage multiples où l'on prélève plus de deux échantillons. L'avantage des plans multiples réside dans le fait que, pour une efficacité donnée, ils conduisent à un nombre moyen de pièces prélevées inférieur au nombre de pièces prélevées dans le plan simple équivalent.

### Plan multiple

Une extension du plan double le nombre des produits testés varie à chaque étape et le seuil aussi est adapté au plan.

## Le contrôle progressif ou séquentiel

Les plans multiples conduisent, à la limite, aux plans progressifs. Dans ce cas, l'effectif de l'échantillon n'est pas précisé à l'avance. On prélève les pièces une à une et, à chaque stade, on calcule le nombre total  $k_n$  de pièces défectueuses. Suivant la valeur de  $k_n$ , on accepte le lot, ou on le refuse, ou bien on prélève une (n+1) ème pièce. Basé sur le test séquentiel de rapport de probabilité (SPRT), développé par Wald (1947)

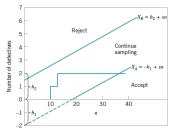
# Le contrôle séquentiel

- Ligne d'acceptation  $X_A = -h_1 + sn$
- Ligne de rejet  $X_R = h_2 + sn$

pour NQA  $p_1$  et NQL  $p_2$ ,  $\alpha$  et  $\beta$  fixés:

$$h_1 = \frac{1}{k} (\log(\frac{1-\alpha}{\beta})), \quad h_2 = \frac{1}{k} (\log(\frac{1-\beta}{\alpha}))$$

$$k = \log(\frac{p_2(1-p_1)}{p_2(1-p_2)}), \quad s = \frac{1}{k}\log(\frac{1-p_1}{1-p_2})$$





### Le contrôle séquentiel

Exemple:  $p_1 = 0.01$ ,  $\alpha = 0.05$ ,  $p_2 = 0.06$ ,  $\beta = 0.10$  alors

$$k = 0.80066, h_1 = 1.22, h_2 = 1.57, s = 0.028$$

alors 
$$X_A=-1.22+0.028n,~~X_R=1.57+0.028n$$
 pour  $n=4$  ,  $X_A=0.04$  et  $X_R=2.83$  (ten-by-ten Sequential-Sampling Plan  $p_1=0.01, a=0.05, p=0.00$  de et  $X_R=2.83$ 

reem by reem bede	enten cumpung	rampi oloxi	, a. 01001 p 2 01001 p	orgo (miles to am	no omy,
Number of Items Inspected, n	Acceptance Number	Rejection Number	Number of Items Inspected, n	Acceptance Number	Rejection Number
1	a	b	24	a	3
2	a	2	25	a	3
3	a	2	26	a	3
4	a	2	27	a	3
5	a	2	28	a	3
6	a	2	29	a	3
7	a	2	30	a	3
8	a	2	31	a	3
9	a	2	32	a	3
10	a	2	33	a	3
11	a	2	34	a	3
12	a	2	35	a	3
13	a	2	36	a	3
14	a	2	37	a	3
15	a	2	38	a	3
16	a	3	39	a	3
17	a	3	40	a	3
18	a	3	41	a	3
19	a	3	42	a	3
20	a	3	43	a	3
21	a	3	44	0	3
22	a	3	45	0	3
22			46		

<sup>&</sup>quot;b" means rejection not possible.

### Le contrôle séquentiel

Dans ce cas, probailité d'acceptation  $P_a$ , la qualité moyenne après contrôle QMAC, Taille moyenne d'échantillon ASN et le nombre moyen d'inspection sont les suivants

$$P_a = \frac{h_2}{h_1 + h_2}$$

$$QMAC \simeq P_a p$$

$$ASN = P_a(A/C) + (1 - P_a)B/C,$$

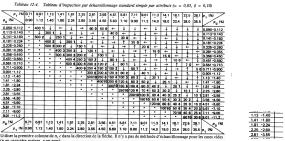
$$ATI = P_a(A/c) + (1 - P_a)N$$

où  $A=\log(\frac{\beta}{1-\alpha})$ ,  $B=\log(\frac{1-\beta}{\alpha})$ ,  $C=p\log(\frac{p_2}{p_1})+(1-p)\log(\frac{p_2(1-p_1)}{p_1(1-p_2)})$  et p la proportion de defecteux dans e lot de taille N.



# Exemple $P_a$

Pour la fabrication de vis, supposons que nous acceptions des lots dont le taux de défectueux  $NQA=p_0=2\%$ , sur la base d'un contrôle du diamètre, et que ceux dont le taux  $NQL=p_1=12\%$ , seront rejetés.





# Exemple

		Special Inspe	ection Levels		General Inspection Levels							
Lot or Batch Size	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III					
2 to 8	A	A	A	Α	A	A	В					
9 to 15	Α	Α	Α	Α	Α	В	C					
16 to 25	Α	Α	В	В	В	C	D					
26 to 50	A	В	В	C	C	D	E					
51 to 90	В	В	C	C	C	E	F					
91 to 150	В	В	C	D	D	F	G					
151 to 280	В	C	D	E	E	G	Н					
281 to 500	В	C	D	E	F	Н	J					
501 to 1200	C	C	E	F	G	J	K					
1201 to 3200	C	D	E	G	H	K	L					
3201 to 10000	C	D	F	G	J	L	M					
10001 to 35000	C	D	F	H	K	M	N					
35001 to 150000	D	E	G	J	L	N	P					
150001 to 500000	D	E	G	J	M	P	Q					
500001 and over	D	E	Н	K	N	0	R					

# Exemple

Sample												Accept	able Qu	ality Le	reis (nor	mal ins	pection)										
Size Code Letter	Sample Size	0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
Deline.		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Ro	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
٨	2	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	₹.	0_1	П	V	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31
В	3							111	Ш	Ш	Ш		. 11	4٦	0 1	ᅶ	IJ	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8				30 31	
С	5		111					111	111				₹ <i>У</i>	0 1	$^{\circ}$	₹	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8					44 45	1
D	8				Ш	Ш	Ш	111				1	0_1	$\triangle$	$\Diamond$	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11			30 31	44 45	11	1
E	13				111						IJ	0 1	끈	❖	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8			21 22	30_31	45,45	ŊΓ	111	
F	20							111	111	$\sim$	0 1	42	<del>₹</del>	1 2	2 3	3 4	5 6			14 15	21 22	ו רו	וו רו	17 1	ш		ш
G	32					111			₩	0,1		$\triangle$	1 2	2 3	3 4	5 6			14 15	21 22	1	111				111	111
н	50				Ш			W	0 1	끞	0	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8		14 15	21,22	ŊΓ	111	Ш					
J	80				111		1	0 1	47	<b>₹</b>	1 2	2 3	3 4	5 6		10 11	14 15	21 22	ŊΓ			Ш	Ш	111	Ш		111
K	125			111	Ш	NV.	0,1			1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11		21 22	117			Ш	$\Pi$			Ш	111	111
L	200				₩	0 1	ᅶ	√>	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8		14 15	21, 22	וו וו	Ш		Ш	111	Ш	Ш		Ш	Ш	Ш
М	315			2	0 1	소	V	1 2	2 3	3 4	5 6			14 15	21 22	'nΓ	Ш		Ш		111	111		111			Ш
N	500	Ш	IŲ	0_1	ᄉ	I₽	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	1	Ш	111		Ш	Ш	Ш	111			Ш		111
P	800	W	100	47	<b>4</b> >	1 2	2 3	3 4	5 6			14 15	21 22	וֹ וֹו			111	111	Ш		111		111	111			
Q	1250	0 1	11 r	$\Diamond$	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	ĺΊÌ				Ш		Ш			Ш			Ш	111	Ш
R	2000	Î		1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	Û										Ш					

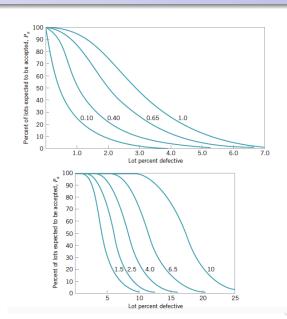
Use first sampling plan below arrow. If sample size equals, or exceeds, lot or batch size, do 100% inspection.

Use first sampling plan above arrow.

Ac = Acceptance number

 $\mbox{Re} \quad = \mbox{Rejection number}.$ 

### Courbe d'efficacité



- H. F. Dodge and H. G. Romig ont développé un ensemble de table d'échantillonnage utilisant comme critère
  - NQMAC: niveau de qualité moyenne après contrôle (AOQL average Outgoing Quality Limit)
  - NQL (LTPD Lot Tolerence Percent defective )

Dodge–Romig Inspection Table—Single-Sampling Plans for AOQL =  $3.0\,\%$ 

							Pr	ocess	Average									
	0-0.06%			0.0	7-0.6	60%	0.	61–1.	20%	1.2	1.21-1.80% LTPD			1.81-2.40% LTPD				%
			LTPD			LTPD		LTPD										TPD
Lot Size	n	c	%	n	$\boldsymbol{c}$	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%
1–10	All	0	_	All	0	_	All	0	_	All	0	_	All	0	_	All	0	_
11-50	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0
51-100	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	22	1	16.4
101-200	12	0	17.0	12	0	17.0	12	0	17.0	25	1	15.1	25	1	15.1	25	1	15.1
201-300	12	0	17.0	12	0	17.0	26	1	14.6	26	1	14.6	26	1	14.6	40	2	12.8
301-400	12	0	17.1	12	0	17.1	26	1	14.7	26	1	14.7	41	2	12.7	41	2	12.7
401-500	12	0	17.2	27	1	14.1	27	1	14.1	42	2	12.4	42	2	12.4	42	2	12.4
501-600	12	0	17.3	27	1	14.2	27	1	14.2	42	2	12.4	42	2	12.4	60	3	10.8
601-800	12	0	17.3	27	1	14.2	27	1	14.2	43	2	12.1	60	3	10.9	60	3	10.9
801-1000	12	0	17.4	27	1	14.2	44	2	11.8	44	2	11.8	60	3	11.0	80	4	9.8
1,001-2,000	12	0	17.5	28	1	13.8	45	2	11.7	65	3	10.2	80	4	9.8	100	5	9.1
2,001-3,000	12	0	17.5	28	1	13.8	45	2	11.7	65	3	10.2	100	5	9.1	140	7	8.2
3,001-4,000	12	0	17.5	28	1	13.8	65	3	10.3	85	4	9.5	125	6	8.4	165	8	7.8
4,001-5,000	28	1	13.8	28	1	13.8	65	3	10.3	85	4	9.5	125	6	8.4	210	10	7.4
5,001-7,000	28	1	13.8	45	2	11.8	65	3	10.3	105	5	8.8	145	7	8.1	235	11	7.1
7,001-10,000	28	1	13.9	46	2	11.6	65	3	10.3	105	5	8.8	170	8	7.6	280	13	6.8
10,001-20,000	28	1	13.9	46	2	11.7	85	4	9.5	125	6	8.4	215	10	7.2	380	17	6.2
20,001-50,000	28	1	13.9	65	3	10.3	105	5	8.8	170	8	7.6	310	14	6.5	560	24	5.7
50,001-100,000	28	1	13.9	65	3	10.3	125	6	8.4	215	10	7.2	385	17	6.2	690	29	5.4

Dans le tableau pour N=5000, NQMAC=3% et  $\alpha=1\%$  nous avons n=65 et c=3 et NQL est 10.3%. Pour ces valeurs  $P_a=0.10$ . Pour n=65 et c=3, propose NQMAC=3% et assure que 90% des lots sont aussi mauvais que 10.3% deféctueux seront rejetés.

Dodge–Romig Single-Sampling Table for Lot Tolerance Percent Defective (LTPD) = 1.0 %

							Pre	ocess.	Average									
	0-0.01% AOQL			0.011%-0.10% 0.11-0.20%					20%	0.2	1-0.30	1%	0.3	0.41-0.50%				
					AOQL			AOQL			AOQL			AOQL			AOQL	
Lot Size	$\boldsymbol{n}$	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%	n	c	%
1-120	All	0	0	All	0	0	All	0	0	All	0	0	All	0	0	All	0	0
121-150	120	0	0.06	120	0	0.06	120	0	0.06	120	0	0.06	120	0	0.06	120	0	0.0
151-200	140	0	0.08	140	0	0.08	140	0	0.08	140	0	0.08	140	0	0.08	140	0	0.0
201-300	165	0	0.10	165	0	0.10	165	0	0.10	165	0	0.10	165	0	0.10	165	0	0.1
301-400	175	0	0.12	175	0	0.12	175	0	0.12	175	0	0.12	175	0	0.12	175	0	0.1
401-500	180	0	0.13	180	0	0.13	180	0	0.13	180	0	0.13	180	0	0.13	180	0	0.1
501-600	190	0	0.13	190	0	0.13	190	0	0.13	190	0	0.13	190	0	0.13	305	1	0.1
601-800	200	0	0.14	200	0	0.14	200	0	0.14	330	1	0.15	330	1	0.15	330	1	0.1
801-1000	205	0	0.14	205	0	0.14	205	0	0.14	335	1	0.17	335	1	0.17	335	1	0.1
1,001-2,000	220	0	0.15	220	0	0.15	360	1	0.19	490	2	0.21	490	2	0.21	610	3	0.2
2,001-3,000	220	0	0.15	375	1	0.20	505	2	0.23	630	3	0.24	745	4	0.26	870	5	0.2
3,001-4,000	225	0	0.15	380	1	0.20	510	2	0.23	645	3	0.25	880	5	0.28	1,000	6	0.2
4,001-5,000	225	0	0.16	380	1	0.20	520	2	0.24	770	4	0.28	895	5	0.29	1,120	7	0.3
5,001-7,000	230	0	0.16	385	1	0.21	655	3	0.27	780	4	0.29	1,020	6	0.32	1,260	8	0.3
7,001–10,000	230	0	0.16	520	2	0.25	660	3	0.28	910	5	0.32	1,150	7	0.34	1,500	10	0.3
0,001-20,000	390	1	0.21	525	2	0.26	785	4	0.31	1,040	6	0.35	1,400	9	0.39	1,980	14	0.4
0,001-50,000	390	1	0.21	530	2	0.26	920	5	0.34	1,300	8	0.39	1,890	13	0.44	2,570	19	0.4
0.001-100.000	390	1	0.21	670	3	0.29	1.040	6	0.36	1.420	9	0.41	2,120	15	0.47	3,150	23	0.5

Dans le tableau pour N=5000, si  $\alpha=0.25\%$  et on souhaite avoir NQL(LTPD)=1%, il faut utiliser n=770 et c=4 le NQMAC=0.28% les lots rejetés sont tous inspectés.

### Echantillonnage variable

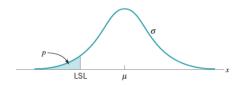
Meilleures performances en terme de courbe d'efficacité Deux types

- contrôler le pourcentage de défectueux
- contrôler un paramètre (moyenne par exemple)

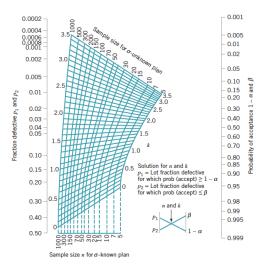
# Echantillonnage variable

Lorsqu'on contrôle à partir de la moyenne il faut calculer la statistique  $Z_{LSL}=\frac{\bar{x}-LSL}{\sigma}$ 

- ullet Procédure 1: comparer  $Z_{LSL}$  avec un seuil k
- Procédure 2: calculer  $Z_{LSL}$  pour un nombre aléatoire n de pièces utiliser  $Z_{LSL}$  pour estimer  $\hat{p}$  et ensuite comparer  $\hat{p}$  avec un seuil M.

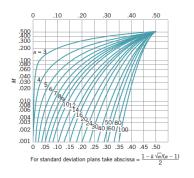


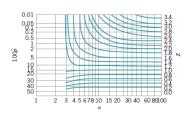
# Procédure 1: Comparer $Z_{LSL}$ avec un seuil k



Pour  $p_1=0.01$ ,  $\alpha=0.05$ ,  $p_2=0.06$ ,  $\beta=0.10$ , k=1.9 et n=40

#### Procédure 2





(gauche) courbe pour déterminer M le taux de défectueux admissible, (droite) courbe pour déterminer  $\hat{p}$ 

Trouver k et n comme dans la procédure 1, k=1.9 et n=40, abscisse 0.35 alors M=0.030 et pour  $z=\frac{\bar{x}-LSL}{s}=2$  on trouve  $\hat{p}=0.020$ .

Comme  $\hat{p} = 0.020 < M$  on accepte le lot.



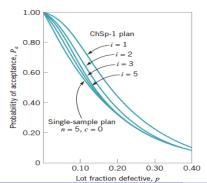
# Chaîne d'échantillonnage

- Tirer un échantillon de taille n and observer le nombre de pièces défectueuses.
- S'il n'y a pas de défectueuse accepter le lot,
- s'il y a plus de deux défectueuses rejeter le lot
- s'il y a une défectueuse accepter le lot à condition qu'il n'y a pas eu de pièce défectueuse dans les i précédents lots.

## Chaîne d'échantillonnage

La probabilité d'acceptation se calcule de la manière suivante:

$$P_a=P(0,n)+P(1,n)[P(0,n)]^i$$
 où  $P(0,n)=\frac{n!}{(n-d)!d!}p^d(1-p)^{n-d}$  et 
$$P(1,n)=\frac{n!}{(n-d)!d!}p^{n-d}(1-p)^d \text{ sont respectivement les probabilités d'obtenir } 0 \text{ et } 1 \text{ pièce défectueuse sur } n.$$





- Alterne le test et les 100% inspections
- On inspecte, dès que le nombre de pièces non défectueuses inspectées consécutivement dépasse i on fait des inspections par échantillonnage,
- ullet échantillonnage de f pièces de manière aléatoire
- si pas de défauts on refait un échantillonnage de f pièces sinon on reprends les 100% inspections
- Critère de choix de i: NQMAC

• nombre moyen de pièce inspecté jusqu'à l'apparition de la première défaillance dans la phase 100% inspections:

$$u = \frac{1 - (1 - p)^i}{p(1 - p)^i}$$

 Nombre moyen de pièce inspecté lors de l'échantillonnage des échantillons de taille f jusqu'à l'apparition de la première défaillance:

$$v = \frac{1}{fp}$$

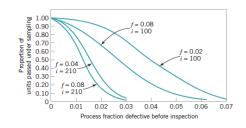
où p pourcentage de défectueux

pourcentage moyen de pièce inspecté à long terme

$$AFI = \frac{u + fv}{u + v}$$

 pourcentage moyen de pièce inspecté pendant la procédure d'échantillonnage

$$P_a = \frac{u}{u+v}$$



Values of i for CSP-1 Plans

		AOQL (%)														
f	0.018	0.033	0.046	0.074	0.113	0.143	0.198	0.33	0.53	0.79	1.22	1.90	2.90	4.94	7.12	11.46
1/2	1,540	840	600	375	245	194	140	84	53	36	23	15	10	6	5	3
1/3	2,550	1,390	1,000	620	405	321	232	140	87	59	38	25	16	10	7	5
1/4	3,340	1,820	1,310	810	530	420	303	182	113	76	49	32	21	13	9	6
1/5	3,960	2,160	1,550	965	630	498	360	217	135	91	58	38	25	15	11	7
1/7	4,950	2,700	1,940	1,205	790	623	450	270	168	113	73	47	31	18	13	8
1/10	6,050	3,300	2,370	1,470	965	762	550	335	207	138	89	57	38	22	16	10
1/15	7,390	4,030	2,890	1,800	1,180	930	672	410	255	170	108	70	46	27	19	12
1/25	9,110	4,970	3,570	2,215	1,450	1,147	828	500	315	210	134	86	57	33	23	14
1/50	11,730	6,400	4,590	2,855	1,870	1,477	1,067	640	400	270	175	110	72	42	29	18
1/100	14,320	7,810	5,600	3,485	2,305	1,820	1,302	790	500	330	215	135	89	52	36	22
1/200	17,420	9,500	6,810	4,235	2,760	2,178	1,583	950	590	400	255	165	106	62	43	26

Choix de i pour différentes valeurs de f et NQMAC.

## Echantillonnage en ignorant des lots

Lorsque la qualité est très élevée.

- on commence par des inspections normales de tous les lots selon une planification.
- Lorsque i lots consécutifs sont acceptés on bascule à un échantillonnage et on inspecte seulement une fraction f des lots.
- Quand un lot est rejeté on reprend les inspections normales.

## Echantillonnage en ignorant des lots

La probabilité d'acceptation

$$P_a(f,i) = \frac{fP + (1-f)P^i}{f + (1-f)P^i}$$

où P est a probabilité d'acceptation d'un lot pour un plan de référence Pour  $f_2 < f_1$ 

$$P_a(f_1, i) \le P_a(f_2, i)$$

si i < j,

$$P_a(f,j) \le P_a(f,i)$$

Le nombre moyen d'inspection:

$$ASN(Ign) = ASN(R)F$$

où F proportion moyenne des lots échantillonnés, ASN(R) le nombre moyen d'inspection dans un plan classique (normal)



